



在线测试仪

IN CIRCUIT TESTER

K518F



特色:

- 线材及附著电子零件测试
- 线材电感，线间电容量测
- 超低阻 50m 欧，超高阻 100M 欧量测
- 开短路测试，连接线材测试
- PIC 稳压 IC 测试功能
- CDS 感应法 LED 亮度测试功能
- 按键功能 (配合人工操作检测按键)
- Windows 介面，操作简单,上手容易
- 标准 256 点,最多可配 4096 超高点数
- 强大的统计报表功能
- 可汇入与汇出它厂程式，解决绑机困扰



K518F 规格表

	测试点数	标准配备 256 点
	开关卡结构	CMOS 128 点
	最大测试步骤	无限制
	隔离点	每一测试有 10 个
	测试速度	O/S 测试：0.5 Sec/1024 点， 组件测试：2mSec ~ 40mSec
	A/D Converter	14 位
信号源	AC 电压	10mVpp ~ 2500mVpp
	DC 电压	10mV ~ ±1250mV
	AC/DC 电流	10uA ~ 20mA
	测试频率	AC 100 ~ 100k
测试范围	电阻	0.1Ω~40MΩ 最小 50mΩ(四线式) ±1%~5%
	电容	1 p F ~ 40mF ±2%~5%
	电感	1 u H ~ 50 H ±2%~5%
	二极管	0.1 ~ 6V ±1%~3%(CI, CV, CVIL, CIVL 测试模式)
	稳压二极管	0.1V ~ 14V ±1%~3%(CI, CV, CVIL, CIVL 测试模式)
	二极管及 IC 并联	DR Mode 测量其并联阻抗
	IC 极性及空焊	保护二极管量测法
	场效晶体管	三端测试 Vds,Cds&Rd(on)
	晶体管	三端测试 Vce 饱和电压及 β 值
	光耦及继电器	用四端测试其导通电压或电阻
功能选购	PIC Mode (Power IC 测试)	按键功能 (配合人工操作检测按键)
	CDS Mode (可测发光二极管亮度)	条形码控制(含多条形码)
	D Mode (1uA)	SFIS(Shop-Floor Information System)
	操作系统	Windows XP

所有规格均经详细确认，以保证其准确性。之后规格若有变动，则以本公司新发布之规格为准。